

筑波大学大学院博士前期課程

数理物質科学研究科修士論文

テストビームによる

高精細SOIピクセル検出器の性能評価

理学専攻

2018
年
2
月

卒業論文

テストビームによる
高精度SOI
ピクセル検出器の性能評価

遠藤駿
物理学専攻

